PASJ2014-SAP124

# HIMAC 可変エネルギー運転のための HEBT チョッパーシステムの設計 DESIGN OF THE HEBT CHOPPER SYSTEM FOR MULTIPLE-ENERGY OPERATION AT HIMAC

水島康太<sup>#</sup>, 岩田佳之, 古川卓司, 白井敏之, 鈴木伸司, 片桐健, 原洋介, 佐藤眞二, 野田耕司 Kota Mizushima <sup>#</sup>, Yoshiyuki Iwata, Takuji Furukawa, Toshiyuki Shirai, Shinji Suzuki, Ken Katagiri, Yousuke Hara, Shinji Sato, Koji Noda National Institute of Radiological Sciences (NIRS)

#### Abstract

To realize fast scanning irradiation without the use of the energy absorbers, NIRS has developed multiple-energy operation with more than 200 energy steps. This operation can change the output energy of the synchrotron quickly; however, a part of the circulating particles spills uncontrollably during the procedure of the energy variation. The cause of that is emittance growth due to beam deceleration, and we must prevent the spilled particles from delivering to the patient. For the purpose, we have developed the beam chopping system of the High Energy Beam Transport (HEBT) section. The chopping system will interrupt the beam within 1 ms, and it will allow the quick change of the output energy within 50 ms. This paper describes the system design of the HEBT chopper and its control scheme in multiple-energy operation.

# 1. はじめに

放射線医学総合研究所(放医研)では、重粒子線 がん治療用加速器 HIMAC から得られる炭素イオン ビームを用いて、1994 年から 8000 件以上の炭素線 がん治療を行ってきた[1]。2011 年からは、より高 度な照射線量制御を目指し、スキャニング照射法[2] を用いた治療も行っている。

スキャニング照射法では、水平・垂直方向走査電 磁石と照射ビームのエネルギー変更によって三次元 線量分布を形成する。エネルギーの変更方法として は、エネルギー吸収体を挿入する方法と、シンクロ トロンで出射エネルギーを直接変える方法がある。 前者は簡易な制御で素早くエネルギーを変更するこ とが可能であるが、散乱によるビーム径の拡大や二 次粒子の増加を引き起こす。腫瘍周辺の正常組織へ の損傷を抑えるためには後者の方法が望ましく、放 医研ではシンクロトロンの可変エネルギー運転方式 [3]による高速なビームエネルギー変更を目指してい る。

我々は現在、200 段階以上のビームエネルギーを 素早く切り替えることでエネルギー吸収体を使用し ない高速スキャニング照射法を開発している[4]。可 変エネルギー運転の実用化のためには、エネルギー 変更によるエミッタンス増加で生じるシンクロトロ ンからの漏れビームを防ぐことが必要となる。さら に、シンクロトロンにおける高速なエネルギー変更 にも対応するため、高エネルギービーム輸送システ ムに遮断機構として新たにチョッパーシステムを導 入することを検討している。本発表では、HEBT チョッパーシステムの設計と可変エネルギー運転に おける制御方法について報告する。

# 2. HEBT チョッパーシステム

スキャニング照射用ビームポートは5本あり、そ れらは全て HIMAC シンクロトロンから出射された ビームが通過する1本のビーム輸送ラインから分岐 している。1組のチョッパーシステムで全てのス キャニング照射ポートに供給されるビームの遮断制 御を行うために、チョッパー電磁石は出射ビーム輸 送ラインから分岐する前の基幹部に設置する。

チョッパーシステムの機器構成を Fig. 1 に示す。 バンプ軌道は4台の電磁石で生成され、ビームの通 過<br />
・遮断の切り替えは、1台目のチョッパー電磁石 (CHP)のみで行われる。安全上の観点から、CHP 電源をオフとした非励磁状態でビーム遮断制御とな る構成にしている。CHP の下流にある偏向電磁石 (BM)の偏向角はおよそ 12 度であるが、CHP で キックを受けたビームが BM 出口で基準軌道に対し て平行に近くなるように、本来の基準値から僅かに ずらした励磁電流値に設定する。そのため、CHP で キックを受けなかったビームは、基準に対して外向 きの軌道をとることになる。CHP によって作られた バンプ軌道は、最終的にステアリング電磁石 (STH1/2)を用いて閉じられる。ビーム遮断時の場 合、ビームは STH1 によって基準軌道からより離れ る方にキックされ、ビームダンプで止められる。 ビームダンプの前には電離箱を設置し、遮断された ビーム量を測定できるようにする。



Figure 1: Schematic drawing of the HEBT chopper.

<sup>#</sup> mizshima@nirs.go.jp



Figure 2: Beam trajectories and envelopes in the HEBT chopper section. The solid and the dotted lines represent the trajectories of the passing and the interrupted beams, respectively.

チョッパーシステムによるビーム通過・遮断制御 時のビーム軌道とエンベロープの例を Fig. 2 に示す。 CHP から STH2 までのバンプ軌道生成部は 7.6 m で、 その区間に四極電磁石は配置されていない。遮断時 のビームは、CHP から 6.5 m 進んだ位置で真空ダク トから大気中に取り出され、電離箱を通過したのち にビームダンプに当たる。Fig. 2 の軌道計算条件は 208 MeV/u の C<sup>6+</sup>ビームのものであるが、治療に用 いる出射ビームエネルギーは 56-430 MeV/u まで 様々であるため、どのエネルギーでもビームサイズ (~3σ)を考慮してロスなく通過、ないしは、残ら ず遮断できるようにする必要がある。チョッパー電 磁石の設計諸元は、Table 1 に示した値となった。 ビーム通過制御時のチョッパー電磁石での偏向角は、 エネルギーなどに依らず 6.2 mrad の固定値とする。 ビーム通過・遮断の切り替えに際して速い磁場変化 が求められるため、電磁石の構造は 0.35 mm 厚の珪 素鋼板を用いた積層型とした。また同様に、渦電流 の影響を低減するため、電磁石部には FRP 製のビー ムダクトを採用した。チョッパー電磁石の写真を Fig.3 に載せる。

Table 1: Chopping Magnet Specifications

Effective magnetic length	400 mm
Gap height	40 mm
Cross section	H-type
Maximum magnetic field	0.103 T
Number of coil turns	24
Resistance	5.9 mΩ
Inductance	0.93 mH



Figure 3: Photograph of the chopping magnet.

## 3. 可変エネルギー運転における制御

可変エネルギー運転におけるシンクロトロン主偏 向電磁石の励磁パターンを Fig. 4 に示す。可変エネ ルギー運転方式では、任意のタイミングで電磁石電 源の出力電流値をホールドすることにより励磁パ ターンの短いフラットトップを延長することができ、 ビームの出射時間をエネルギーごとに自由に変えら れる。また、出力電流値のホールドとパターン運転 の再開を交互に行うことにより、非常に短時間で複 数のエネルギーのビームを供給することができ、 様々な照射条件に対して高速に対応することが可能 となる。

炭素線スキャニング照射のために求められるビー ムの条件は、水中で最大 30 cm 程度の飛程があり、 深さ方向に 2 mm または 3 mm のステップでエネル ギーを変更できることであった。そのため、Fig. 4 に示したシンクロトロンの運転パターンは、Table 2 のようなパラメータとなった。出射エネルギーは計 201 段階あり、各段でのエネルギーの変更幅は水中 飛程で 2 mm、ないし、1 mm となっている。実際の 治療では、それらのエネルギー変更を組み合わせる ことで、2 mm/3 mm ステップのどちらの照射にも対 応できる。シンクロトロンでの水中飛程 2 mm 分の エネルギー変更にかかる時間を表した図を Fig. 5 に 示す。

実際のエネルギー変更時には、ビーム減速による エミッタンス増加で生じるシンクロトロンからの漏 れビームを防ぐため、HEBT チョッパーシステムを 動作させる必要がある。そのため、Fig. 5 の時間に チョッパーシステムがビーム通過・遮断を切り替え る時間を足したものが実用上のエネルギー変更時間 となる。



Figure 4: Exciting pattern of the synchrotron bending magnets in multiple-energy operation with 201 flattops.

Table 2: Parameters of Multiple-energy Operation

Injection energy	6  MeV/u
Output energy	56-430 MeV/u
Number of energy steps	201
Range interval	1-2 mmWEL
Transition time	< 50 ms / step
Reference operation cycle	3.3 s

**PASJ2014-SAP124** 

±150 V とした。





HEBT チョッパーシステムは、シンクロトロンの 運転状態や照射シーケンスに同期して制御されなけ ればならない。シンクロトロン・照射制御システム と HEBT チョッパーシステムの関係を表すブロック 図を Fig. 6 に示す。チョッパー電磁石電源は、シン クロトロン制御システムの中にある可変エネルギー コントローラによって制御される。可変エネルギー コントローラは、照射制御システムからビームエネ ルギー、ビーム強度、ビーム照射などの要求指令を 受け、それらに合わせてタイミングシステムや電源 制御システム、出射制御システムなどを管理する。 シンクロトロンの運転状態と照射制御ステータスの どちらの情報も可変エネルギーコントローラは監視 しているため、照射シーケンスに同期した HEBT チョッパーシステムの制御も問題なく行うことが可 能である。ビーム照射シーケンス例におけるチョッ パーシステムのタイミングチャートを Fig. 7 に示す。 エネルギー変更時や入射・加速時などのビーム照 射を行わない状態では、チョッパー電磁石電源の出 力電流値を0Aにすることでビーム遮断状態を保持 する。また、ビーム照射に移る場合には、チョッ パー電磁石の偏向角が 6.2 mrad になるように電流値 を立ち上げる必要がある。そのため、実用上のエネ ルギー変更時間には、チョッパー電磁石電源出力の 電流立ち下げ、立ち上げ時間が加わることになる。 目標のエネルギー変更時間は 50 ms 以下であること から、チョッパー電源の立ち上げ(0 A から定格電 流値)、立ち下げ(定格電流値から 0 A)時間の目 標値を1msとし、電源の定格電流・電圧値は150A、



Figure 6: Block diagram of the HEBT chopper and other systems at HIMAC.

### 4. 結論

放医研は、エネルギー吸収体を使用せず、シンク ロトロンの可変エネルギー運転方式によって 200 種 類以上のビームエネルギーを素早く切り替える高速 エネルギースキャニング照射の実現を目指しており、 そのためには、エネルギー変更時に生じるシンクロ トロンからの漏れビームを防ぐことが必要となる。 現在、チョッパーシステムを高エネルギーラインに 導入することで、1 ms 程度でのビーム通過・遮断制 御の切り替えを可能にし、50 ms 以内にビームエネ ルギーを変更できるシステムの設計および製作を進 めている。HEBT チョッパーシステムは 2015 年 2 月 に完成し、ビーム試験を行ったのちの 2015 年 4 月 から高速エネルギースキャニング照射の治療運用を 開始する予定である。

### 参考文献

- [1] Y. Hirao et al., Nucl. Phys. A 538 (1992) 541-550.
- [2] T. Furukawa et al., Med. Phys. 37, 5672-5682 (2010).
- [3] Y. Iwata et al., Nucl. Instrum. Methods Res. Sect. A 624 (2010) 33-38.
- [4] K. Mizushima et al., Nucl. Instrum. Methods Res. Sect. B 331 (2014) 243-247.



Figure 7: Time chart of the HEBT chopper during irradiation.